**Лосев Виталий Викторович. Развитие методов зондовой микроскопии для исследования и контроля поверхностей материалов и изделий микроэлектроники : диссертация ... кандидата технических наук : 05.11.13.- Москва, 2002.- 174 с.: ил. РГБ ОД, 61 03-5/975-6**